Received at: 8:57PM, 3/2/2004

2004年 3月 3日 10時46分

ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE

NO. 2055 P. 2 (Korean Office Action)

출력 일자: 2004/1/31

발송번호: 9-5-2004-003306260

수신 : 서울 강남구 대치3몽 942 해성빌딩 11층 .

문두현 귀하

발송밀자 : 2004.01.30 제출기일 : 2004.03.30

135-725

특허청 의견제출통지서

출원인

명칭 후지쯔 가부시까가이샤 (출원인코드: 519980964415)

주소 일본국 가나가와켄 가와사키시 나카하라꾸 가미고다나카 4초에 1~1

대리인

성명 문두철 외 1명

주소 서울 강남구 대치3통 942 해성빌딩 11총

줄원번호

10-2003-7008937

발명의 명칭

반도체 장치의 제조 방법 및 반도체 장치

이 흥원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하 오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호 의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]로 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출 기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장은 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장송인통 지는 하지 않습니다.)

[이 유]

이 출원의 특허청구병위 제1-10항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 육이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허물 받을 수 없습니다.

본원발명 청구항 제1-10함의 요지는 복수의 소자가 형성된 반도체 기판에 돌기전국의 선단부가 노 출되게 수지증을 형성하고 돌기전곡부에 전기접속을 위해 맹납병프(출더孺)을 형성하고 낱개의 소자 로 단편화하는 기술의 제공에 있습니다.

그러나 이는 이미 중래의 기술로 일본공개특허공보 평6~151487(1994.5.31.)에서 반도체 기판의 돌출범프가 노출되게 수지층을 형성하고 외부전기접속용 범포를 노출부에 접속시키는 기술과 한국공개특허공보 1994~18951(1994.8.19.)에서 복수의 소자가 형성된 반도체 기판에 전기접속용 전국과 보호수지층을 형성한 후에 날개의 소자로 단편화하는 기술의 결합으로부터 본편발명 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 자의 수준에서 용이하게 발명할 수 있습니다.

[청 부]

청부 1 일본공개록허공보 평06-151487호(1994.05.31) 1부 청부2 한국공개특허공보 1994-18951호(1994.08.19) 1부 끝.

2004.01.30

특허청

심사4국

반도체2심사담당관실

심사관 유환철

Received at: 8:57PM, 3/2/2004

2004年 3月 3日 10時46分

ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE

NO. 2055 P. 3

출력 일자: 2004/1/31

문역사항이 있으시면 & 042-481-5743 로 문의하시기 바랍니다.

독해청 직원 모두는 짜깃한 독해행점의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만밅 업무처리과정에서 직원의 부조리행위 가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다. ▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터

2004年 3月 3日 10時47分

ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE

NO. 2055 P. 4

MOON & MOON International

(Japunese Translation)
of Korean O.A.

発送番号: 9-5-2004-003306260

発送日付: 2004. 01. 30 提出期限: 2004. 03. 30

特 許 庁 (訳文) 意 見 提 出 通 知 書

出 願 人 氏名 富士通株式会社(出願人コード:519980964415)

住所 日本国神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1-1

代理人 氏名 文斗 鉉 外1名

住所 ソウル特別市江南区大崎 3 洞 942 海成ビル 11 階

出願番号

10-2003-7008937

発明の名称

半導体装置の製造方法及び半導体装置

この出願に対する審査の結果、下記のような拒絶理由があり、特許法第63条の規定によりこれを通知します。意見、又は補正の必要がある場合は、前記期限まで意見書又は/及び補正審を提出して下さい。(前記期限に対して、毎回1ヶ月単位で延長を申請することができ、別途の期間延長承認通知はしません。) [理由]

本出願の特許請求範囲第1項~第10項記載の発明は、その出願前に、この発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が下記に指摘したものにより容易に発明することができ、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができません。

[記]

本願発明請求項第1項~第10項の要旨は、複数の素子が形成された半導体基板に突起電極の先端部が露出するように樹脂層を形成し、突起電極部に電気接続のため半田バンプ(ソルダーボール)を形成し、一つ一つの素子に断片化する技術の提供であります。

しかし、これは既に従来の技術として、日本国公開特許公報平6-151487 (1994.5.31.)で半導体基板の突出パンプが露出されるように樹脂層を形成し、外部電気接続用パンプを露出部に接続させる技術と、韓国公開特許公報1

MOON & MOON International

994-18951(1994.8.19.)で複数の素子が形成された半導体基板に 電気接続用電極と保護樹脂層を形成した後、一つ一つの素子に断片化する技術の 結合により本願発明の技術分野において通常の知識を有する者の水準で容易に発 明することができます。

[添付]

添付1 日本国公開特許公報平06-151487号(1994.5.31) 1部 添付2 韓国公開特許公報1994-18951号(1994.8.19) 1部 以上。

2004年 1月 30日

特許庁

審査4局

半導体2審査担当官室 審査官

2004年 3月 3日 10時47分

ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE 1994.08.19) 1字NO. 2055 P. 6

(Reference)

⊕대한민국특허청(KDR) ⊕공 개 특 허 공 보(A)

ODIAL CL * H 01 L 23/02 제 1328 호

∰공개일자 1994 8, 19

쇼공개번호 94~18951

@출원일자 1993, 1, 19

② 12 원 번호 93 ─ 949

실사청구 : 없음

OD 반 명 자 김 구 십 경기도 수원시 장안구 우만동 29번지 주공아마트 208동 508호

② 출 원 인 삼성전차 주식회사 대표이사 김 당 호

경기도 수원시 권선구 때만등 416번지

❷ 대의인 변리사 조 용 ❖

(전 3 면).

9 반도체 장치의 제조방법

9 日 및

학명 패키지 및 3차인 패키지를 형성하기 위하여 범포 및 백선패턴을 형성하는 반도재 장치의 지조 박법에서 종백의 웨이퍼 포립공쟁으로 사진식자공정이나 스피터링법 또는 테이프 캐리어등을 이용하지 않고 범포형성용 및 백선패턴 형성용의 두개의 마스크의 개구를 이용하여 속더범포와 소자간 백선패턴을 형성한 것이다. 즉 제1마스크의 개구에 손더 불을 마운팅하여 반도체 웨이피상의 전국 패트에 손더 범피를 형성하고, 다시 제2마스크의 개구를 이용하여 도재 페이스로를 도포하여 반도체 침간의 범포의 백선 패턴을 형성하며, 적증을 위하여 반도체 워이피를 권단함에 따라 반도체회의 추면에 인/출력 단자를 형성시킨 컴프전국 형성방법에 관한 것이다.

따라서 반도재 장치의 생산비용을 거렴하게 하는 것과 동시에 제조원가의 생각, 설비투자를 최소화할 수 있다. 또한 박명 때키지 및 3차원 때키지의 제조 공정이 간단하다. 목허청구의 범위

2004年 3月 3日 10時47分

공계투터 94-18951

- L. 반도계 장치의 제조방법에 있어서, 반도체 기판상에 친구 필드와 표면보호약을 형성하는 공정과, 상기 전국 패드상에 때리어 메달층을 형성하는 공정과, 상기 반도체 기관을 마그네트에 위치시킨 후 제1마스크를 이용하여 전국 패드상에 컴프를 형성하는 공정과, 상기 컴포가 형성된 만도와 기민상에 제2마스크를 이용하여 소자간 배선
- 패턴을 형성하는 공경과, 상기 결과적 구조의 반도돼 기관상에 보호층을 점성하는 공정을 구비하는 반도제 강치
 - 제1항에 있어서, 생기 반도서 기관이 웨이피 상태인 반도제 장치의 제조 방법.
- 3. 제1항에 있어서, 상기 전략 패드를 형성하는 공경은 반도돼 기관의 표면상에 알루미늄(Al) 또는 알루미늄 항공통의 금속층은 적충형성한 다음 애청가공을 하여 패터닝하는 것을 뚜껑으로 하는 반도제장치의 제조 방법.
- 4. 제1함에 있어서, 상기 배리어 배탈충을 형성하기 전에 불산 (HF)를 사용하여 전국 제도의 산화학충을 제거하 는 공경을 실시하는 것을 특징으로 하는 반도체장치의 최조 방법.
- 5. 제1항에 있어서, 상기 때리어:때딸을 형성하기 전에 도급공경을 위해 영화팔라늄(PdCL)의 파우더를 영산 (Hai) 용액에 녹인 혼합용액을 이용하여 친구패드상에 활성화충을 명성시키는 것을 두경으로 하는 반도세장치의 제조. 방법
- 6. 제1항에 있어서, 상기 때리어 매달층은 니웹 (NI)을 무권해도급 (electroless plating) 법으로 형성하는 반도제 장치의 제조 방법
- 7. 제5항에 있어서, 상기 페리어 때말충은 표면 보호막의 계구부에 문출되게 형성으로 하는 반도의 장치의 제조 . 방법.
- 8. 제1항에 있어서, 삼기 반도체 기관을 마그네트에 위치시키기 전에 반도체 웨이피상에 풀먹스(flux)를 토포 하고 90°C에서 20분간 열처리하는 것을 복장으로 하는 반도제장치의 제조 방법.
- 9. 제1항에 있어서, 상기 술더 벌프의 형성공경은 제1때말마스크의 개구부에 제작된 송더분을 줄려서 전국 때 드상에 올리고 리품로우(reflow)하여 구형의 살더 범프를 형성시키는 것을 특징으로 하는 반도제장치의 제조 방
- 10. 제1항에 있어서, 상기 소자간 백선 백년을 형성하는 공정은 스크린 프린팅(screen printing) 광시에 의해 형성시키는 것을 특징으로 하는 반도재장치의 제조 방법.
- 11. 제10항에 있어서, 생기 소자간 백선패턴은 도권접착용의 도체 페이스트 및 도째 잉크로 이루어지는 군에서 임의로 선택되는 하나의 물질로 형성하는 반도재 정치의 제조 방법.
- 12. 제1항에 있어서, 상기 보호충을 풀리이미드 수지로 형성하는 반도체 장치의 제조 방법.
- ※ 참고사항: 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면의 간단한 성명

제1도 (가) 내지 제1도 (사)는 이 발명에 따른 일실시에로서 법프건국을 형성하는 방법을 설명하기 위할 제조공 ^ 경도, 제2보는 제1도 (바) 공경후의 평면도, 제3도는 제1도의 공경 결과구조인 반도제 패키지의 사시도, 제4도는 세3차인 구조를 갖는 적충형 반도세 패키지의 사시도이다.

